超音波測定・解析システム no.2

報道関係各位
2011年5月2日
超音波システム研究所

超音波測定・解析システム no.2

超音波システム研究所は、
以下の通り、展示会に出展します。

２０１１年６月２９日(水)～７月１日(金)

第24回 インターフェックス ジャパン

会場：東京ビッグサイト

主催：リード エグジビション ジャパン株式会社

＊＊出展概要＊＊

http://ipj2011.tems-tem.com/exhiSearch/IPJ/jp/searchResult_detail1.aspx?id=61bc5bcf-ee63-4763-adbe-cd2e12fac659

超音波測定・解析システム

２００９．１０．１より販売中の
「測定システム」を改良しました

解析システムを追加して
２０１１．６．１より販売します

振動子 １．６ＭＨｚ 、２．５ＭＨｚを利用した振動計測
新しい超音波計測システムの測定です。
測定したデータについて、弾性波動を考慮した解析で、
各種の振動状態（モード）として検出します。

複雑に変化する超音波の利用状態を、
音圧や周波数だけで評価しないで
「音色」を考慮するために、
時系列データの自己回帰モデルにより解析して
評価・応用しています

目的に応じた利用方法が可能です
例1：超音波水槽内の音圧管理
例2：超音波洗浄機の超音波周波数の確認
例3：洗浄対象物（材質、数量、治工具・・）
による超音波の伝搬状態の確認
例4：超音波攪拌における超音波条件の設定
・・・・・・・・・・

ご希望の方はメールでお問い合わせください

超音波システム研究所
URL：http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/

Generated by ぷれりりプレスリリース
https://www.prerele.com